

- 1) B. H. Park, B. S. Kang, S. D. Bu, T. W. Noh, J. Lee and W. Jo: *Nature* **401** (1999) 682.
- 2) Y. Noguchi, I. Miwa, Y. Goshima and M. Miyayama: *Jpn. J. Appl. Phys.* **39** (2000) L1259.
- 3) Y. Noguchi and M. Miyayama: *Appl. Phys. Lett.* **78** (2001) 1903.
- 4) H. Uchida, H. Yoshikawa, I. Okada, H. Matsuda, T. Iijima, T. Watanabe and H. Funakubo: *Mater. Res. Soc. Symp. Proc.* **688** (2002) CC2.3.1.
- 5) E. Tokumitsu, T. Isobe, T. Kijima and H. Ishiwara: *Mater. Res. Soc. Symp. Proc.* **655** (2001) CC13.9.1.
- 6) K. Nishizawa, T. Miki, K. Suzuki and K. Kato: *Abstr. 1st Asian Meet. Electroceramic and The 20th Electronics Division Meet.* (2000) p. 48.
- 7) T. Tsuchiya, A. Watanabe, Y. Imai, H. Niino, I. Yamaguchi, T. Manabe, T. Kumagai and S. Mizuta: *Jpn. J. Appl. Phys.* **39** (2000) L866.
- 8) T. Hayashi and D. Togawa: *Jpn. J. Appl. Phys.* **40** (2001) 5585.
- 9) M. R. Hunt and G. Winter: *Inorg. Nucl. Chem. Lett.* **6** (1970) 529.